

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2010 年 12 月 29 日(29.12.2010)

PCT

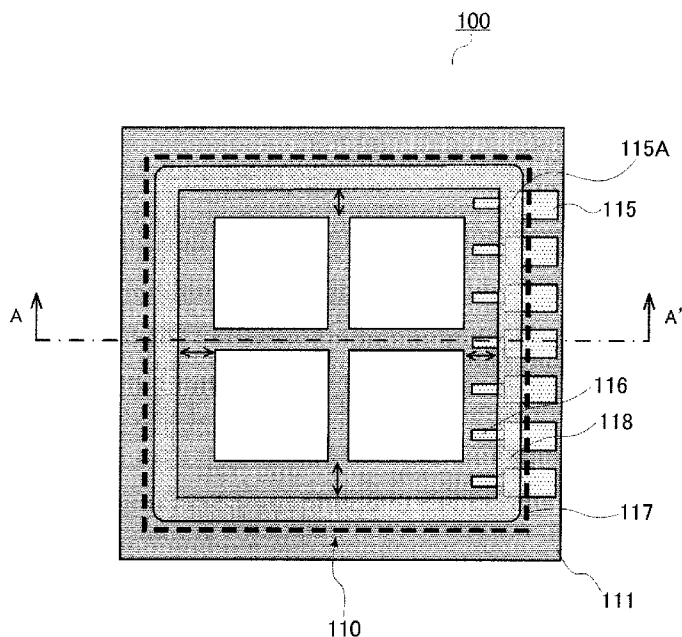
(10) 国際公開番号  
WO 2010/150477 A1

- (51) 国際特許分類:  
G01P 15/08 (2006.01) H01L 29/84 (2006.01)  
G01P 15/12 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/003912
- (22) 国際出願日: 2010 年 6 月 11 日(11.06.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2009-152269 2009 年 6 月 26 日(26.06.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ミツミ電機株式会社(MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.) [JP/JP]; 〒2068567 東京都多摩市鶴牧 2 丁目 1 1 番地 2 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 菅野隆行(SUGANO, Takayuki). 羽迫義浩(HASEKO, Yoshihiro).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:  
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))
- (74) 代理人: 鷺田 公一(WASHIDA, Kimihito); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧 1 丁目 2 4 - 1 新都市センタービル 5 階 Tokyo (JP).

(54) Title: ACCELERATION SENSOR

(54) 発明の名称: 加速度センサ

[図7]



(57) Abstract: Provided is an acceleration sensor, which has, in the vicinity of an electrode pad, an improved reliability using a wafer-level package. The acceleration sensor (100) is provided with: a sensor section (110) composed of Al wiring (116) which connects an acceleration detecting element with the electrode pad (115) formed on a frame (111); a cap section (117) which is mounted on the sensor section (110) and houses the sensor section (110) in a hermetically sealed space; and a bonding layer (118) which bonds together the sensor section (110) and the cap section (117). The electrode pad (115) has an extending portion (115A) which extends toward the hermetically sealed space of the sensor section (110), and the cap section (117) is bonded to the sensor section (110) by means of the bonding layer (118) laminated on the end portion of the extending portion (115A).

(57) 要約: ウエハレベルパッケージを用いて、電極パッド近傍の信頼性を向上させることができる加速度センサを提供する。加速度センサ(100)は、加速度検出素子と枠(111)に形成された電極パッド(115)とを接続するAl配線(116)とからなる

るセンサ部(110)と、センサ部(110)に実装されてセンサ部(110)を密閉空間に收容するキャップ部(117)と、センサ部(110)とキャップ部(117)とを接合する接着層(118)とを備え、電極パッド(115)は、センサ部(110)の密閉空間の方向に拡張された拡張部(115A)を有し、キャップ部(117)は、拡張部(115A)の端部と積層される接着層(118)によりセンサ部110と接合する。

WO 2010/150477 A1

## 明 細 書

**発明の名称：** 加速度センサ

**技術分野**

[0001] 本発明は、ピエゾ抵抗素子を用いてX、Y及びZ軸方向の加速度を検出する加速度センサに関する。

**背景技術**

[0002] 近年、自動車や家電製品など様々な分野において、半導体加速度センサが用いられる。従来、この種の半導体加速度センサとして、例えば特許文献1乃至3で開示されているものがある。

[0003] 図1は、特許文献1に記載の半導体加速度センサの平面図である。

[0004] 図1に示すように、半導体加速度センサ10は、シリコン基板を加工して形成されるセンサ基板11とその上下面に配置される上部ガラスキャップと下部ガラスキャップとを備える。図1では、上部ガラスキャップを取り除いた状態を示している。

[0005] センサ基板11は、矩形枠状のフレーム14、フレーム14の内側に配設された矩形板状の錘部15、及び錘部15をフレーム14の一辺に接続する一対の薄肉状のカンチレバー16を有している。錘部15は、カンチレバー16を介してフレーム14に揺動自在に支持されており、センサ基板11に加速度が作用すると錘部15が変位してカンチレバー16がフレーム14に対して撓むようになっている。

[0006] 一対のカンチレバー16には、それぞれに2個のセンシング部としてのゲージ抵抗17が設けられており、これら4つのゲージ抵抗17がブリッジ接続されている。カンチレバー16が接続されたフレーム14の一辺にはワイヤボンディングパッド18が設けられている。ゲージ抵抗17とワイヤボンディングパッド18とは、拡散層配線19、コンタクト部20及びA1配線21を介して接続されている。また、ワイヤボンディングパッド18には金やアルミニウムなどで形成されたボンディングワイヤ（図示せず）が接続さ

れている。そして、このボンディングワイヤを外部に接続することによりセンサ基板 11 と外部との電氣的接続がなされている。

[0007] 上部ガラスキャップ及び下部ガラスキャップは、フレーム 14 の上下面にそれぞれ陽極接合されている。上部ガラスキャップは、錘部 15 及びカンチレバー 16 を覆うとともにワイヤボンディングパッド 18 を上部ガラスキャップ外に露出させるようにフレーム 14 に陽極接合されている。

[0008] カンチレバー 16 が接続されている一辺に隣接する二辺に沿ったフレーム 14 上には、厚さ約  $1 \sim 2 \mu\text{m}$  のアルミニウム製の金属薄膜 23 が帯状に形成されている。金属薄膜 23 が形成されていない部分には金属薄膜 23 とほぼ同じ高さの凸部 24 が形成されており、金属薄膜 23 と凸部 24 とで矩形枠状部 25 が形成されている。

[0009] 上部ガラスキャップとフレーム 14 とは、上部ガラスキャップの輪郭を矩形枠状部 25 の輪郭に位置合わせした状態で金属薄膜 23 を介して陽極接合されている。

[0010] 図 2 は、特許文献 2 に記載の加速度センサ基板の図である。図 2 B は、加速度センサ基板のピエゾ抵抗素子側の平面図、図 2 A は、図 2 B の A-A' 断面図である。

[0011] 図 2 に示すように、加速度センサチップ 30 は、ピエゾ抵抗素子 31 と配線 32、分割溝 33、電極パッド 34、2 点鎖線で示した接合部 35、梁部 36、錘部 37、枠部 38 等から構成される。

[0012] 加速度センサ基板は、加速度センサチップ 30 が連結部 39 で接合されている。一点鎖線で示した分離部 41 で分離し個片化される。加速度センサ基板の上下面には、キャップ基板と接合する接合材が形成された接合部 35 を設ける。加速度センサチップ 30 の外周の分離部 41 に設けた分割溝 33 は、梁部 36 と錘部 37 を形成するときと同時に形成する。

[0013] 図 3 は、特許文献 3 に記載の加速度センサの平面図である。

[0014] 図 3 に示すように、加速度センサ 50 は、基板 51 と、基板 51 の上の右側部分に設置されたセンサ素子部 52 と、センサ素子部 52 の左側に設置さ

れた電極パッド53a（53a1～53a4）とを備える。電極パッド53a1～53a4は、それぞれ配線LNa、LNb、LNC、LNdを介してセンサ素子部52と接続されている。

[0015] センサ素子部52には、加速度を検出するための質量体54、質量体54を支持する支持部55、質量体54と支持部55とを接続する梁部56が設けられている。配線LNaには固定電極57aが接続され、配線LNdには固定電極57dが接続されている。質量体54の両翼には、固定電極57a、57dと対向するように、可動電極58が櫛状に設けられている。質量体54及び可動電極58は、梁部56及び支持部55により中空保持されている。

[0016] 上記加速度センサ50に加速度が加わると、梁部56が撓んで質量体54が変位する。すると、可動電極58と固定電極57a、57dとの間の電極間距離が変動し、電極間の静電容量が変化する。この静電容量の変化により、加速度が検出される。

[0017] 図4は、特許文献1乃至3に記載の加速度センサにおいて、共通して用いられている加速度センサの配線及びコンタクト部の構造を示す図である。

[0018] 図4に示すように、加速度センサ60は、センサ基板61と、センサ基板61の側面に設置された電極パッド62と、センサ基板61と電極パッド62とを接続するA1配線63とを備える。センサ基板61の上部は、接着剤樹脂層64により上部ガラスキャップ、又はシリコンキャップ（図示略）に樹脂接合される。このような半導体センサの製造方法において、樹脂接合によるウエハレベルパッケージは、一般的な封止方法である。

## 先行技術文献

### 特許文献

[0019] 特許文献1：特開2008-185355号公報

特許文献2：特開2008-091845号公報

特許文献3：特開2008-089327号公報

### 発明の概要

## 発明が解決しようとする課題

- [0020] しかしながら、このような従来の加速度センサの製造方法にあつては、以下の課題があった。
- [0021] (1) 樹脂接合によるウエハレベルパッケージでは、電極パッド62近傍のA1配線63のことを考慮せずに封止していたため、A1配線63が保護されず、信頼性を確保することができない。例えば、図4では、電極パッド62近傍のA1配線63の上部65が保護されていない。
- [0022] 特許文献1乃至3に記載の加速度センサについてみると、図1では、ワイヤボンディングパッド18及びA1配線21、図2では、配線32及び電極パッド34、図3では、電極パッド53及び配線LNa、LNb、LNa、LNdであり、いずれも電極パッド近傍のA1配線が保護されていない。パッド近傍のA1配線が保護されておらず、ウエハ接合によってA1配線の信頼性が確保できない。
- [0023] (2) A1配線の信頼性を確保するためには、ダイシングによるセンサチップ個片化後にA1配線に保護膜を施す必要があり生産性が悪化してしまう。
- [0024] 本発明は、かかる点を考慮してなされたものであり、ウエハレベルパッケージを用いて、電極パッド近傍の信頼性を向上させることができる加速度センサを提供することを目的とする。

## 課題を解決するための手段

- [0025] 本発明の加速度センサは、枠部と、錘部と、前記枠部と前記錘部とを連結する梁部と、前記梁部上に形成された加速度検出素子と、前記枠部に形成された電極パッドとを接続する金属配線とを有するセンサ部と、前記センサ部上に配置され、該センサ部に密閉空間を形成するキャップ部と、前記センサ部と前記キャップ部とを接合する接着層とを備え、前記電極パッドは、前記密閉空間の方向に拡張された拡張部を有し、前記キャップ部は、前記拡張部の少なくとも一部と積層される前記接着層により前記センサ部と接合する構成を採る。

## 発明の効果

- [0026] 本発明によれば、ウエハレベルパッケージを用いて、電極パッド近傍の信頼性を向上させることができる加速度センサを得ることができる。

## 図面の簡単な説明

- [0027] [図1]特許文献1に記載の半導体加速度センサの平面図  
[図2]特許文献2に記載の加速度センサ基板の図  
[図3]特許文献3に記載の加速度センサの平面図  
[図4]従来の加速度センサの配線及びコンタクト部の構造を示す図  
[図5]本発明の実施の形態に係る加速度センサの外観構成を示す図  
[図6]上記実施の形態に係る加速度センサのピエゾ抵抗素子の十字梁での概略配置を示す平面図  
[図7]上記実施の形態に係る加速度センサの要部を示す上視図  
[図8]図7のA-A'矢視断面図  
[図9]上記実施の形態に係る加速度センサの製造工程図  
[図10]上記実施の形態に係る加速度センサの表面キャップウエハの製造工程図  
[図11]上記実施の形態に係る加速度センサの表面キャップウエハの他の製造工程図

## 発明を実施するための形態

- [0028] 以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

- [0029] (実施の形態)

図5は、本発明の実施の形態に係る加速度センサの外観構成を示す図である。図6は、ピエゾ抵抗素子の十字梁での概略配置を示す平面図である。図7は、加速度センサの要部を示す上視図である。図8は、図7のA-A'矢視断面図である。本実施の形態は、3軸加速度センサに適用した例である。

- [0030] 図5乃至図8に示すように、加速度センサ100は、枠111と、枠111内に設けられた錘112（112a～112d）と、枠111と錘112とを連結する十字梁113（113a～113d）と、十字梁113上に形

成された加速度検出素子と、加速度検出素子と枠 111 に形成された電極パッド 115 (115a ~ 115d) とを接続する A1 配線 116 とからなるセンサ部 110 を備える。

[0031] 電極パッド 115 (115a ~ 115d) は、センサ部 110 の密閉空間の方向に拡張された拡張部 115A を有する。電極パッド 115 (115a ~ 115d) が、拡張部 115A を有することで、キャップ部 117 (後述) を外側に広げることなく A1 配線 116 をキャップ部 117 内の密閉空間に收容しつつ、電極パッド 115 の本来の機能である十分な広さのワイヤボンディング領域を確保する。

[0032] また、加速度センサ 100 は、センサ部 110 に実装されてセンサ部 110 を密閉空間に收容するキャップ部 117 と、拡張部 115A の少なくとも一部に積層され、センサ部 110 とキャップ部 117 とを接合する接着層 118 とを有する。

[0033] 十字梁 113 を構成する各梁 113a ~ 113d は、ピエゾ抵抗素子を有する肉薄の可撓性部材となっている。十字梁 113 は、中心部分でクローバ状の錘 112 と連結されている。この十字梁 113 の中心部分は、肉薄で可撓性の十字梁 113 が加速度に応じて撓むのに対して、加速度が加わっても錘 112 を支持して撓まないため、中心非可動部 114 と呼ぶことにする。

[0034] A1 配線 116 は、ピエゾ抵抗素子と電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A とを接続する。電極パッド 115 (115a ~ 115d) は、当該ピエゾ抵抗素子に電圧を印加し及びピエゾ抵抗素子からの出力を取り出すための端子部である。

[0035] キャップ部 117 は、電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A 上に積層された接着層 118 を介してセンサ部 110 を密閉空間に收容するキャップウエハ又は接合樹脂である。

[0036] 接着層 118 は、ポリイミド等の接着材料からなる。接着層 118 は、キャップ部 117 の外形形状と同じ矩形形状パターンを有し、キャップ部 117 の内周面と電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A 及

び枠 111 とを接着する。特に、接着層 118 は、接着面が電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A の端部及び A1 配線 116 の一部に重なるような接着層パターンを有する。キャップ部 117 と電極パッド 115 (115a ~ 115d) が形成された枠 111 とを接着層 118 を介して接合した場合、電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A の少なくとも端部は、接着層 118 の内側、すなわちキャップ部 117 で保護された密閉空間内に配置される。A1 配線 116 は、キャップ部 117 の密閉空間内で保護される。

[0037] 図 7 に示すように、接着層 118 は、十字梁 113 から等距離に離して配置し、かつ等幅の枠形状とする。接着層 118 は、シリコンの熱膨張係数に近い係数をもつ接着材料を用いることが好ましい。具体的には、デバイス材料のシリコンの熱膨張係数 ( $2.5 \sim 4.5 \times 10^{-6}/K$ ) に近い係数をもつ接着材料を用いる。

[0038] また、図 8 に示すように、接着層 118 は、電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A を覆い、かつ拡張部 115A 上の膜厚とその他枠 111 の膜の高さが同じになるように形成する。

[0039] 上記構成を採ると、図 7 に示すように、A1 配線 116 は、キャップ部 117 に形成される接着層 118 の内側に配置される。A1 配線 116 が、接着層 118 の内側に配置される構造であればどのような構造でもよい。本実施の形態では、密閉空間の方向に拡張された電極パッド 115 (115a ~ 115d) の拡張部 115A の端部が接着層 118 に重なるように、電極パッド 115 (115a ~ 115d) 及び接着層 118 を形成する。この構成によれば、A1 配線 116 のみに接着層 118 が重なるのではなく、A1 配線 116 及び拡張部 115A の端部にも接着層 118 が重なる。このため、接着層 118 を介して伝達される応力を拡張部 115A の端部が受けることで、A1 配線 116 の破損を未然に防止することができる。その一方で、電極パッド 115 (115a ~ 115d) は、密閉空間の方向に拡張された拡張部 115A を有することで、キャップ部 117 を外側に広げることなく A

配線 116 をキャップ部 117 内の密閉空間に收容しつつ、電極パッド 115 の本来の機能である十分な広さのワイヤボンディング領域を確保することができる。

[0040] 拡張部 115A を含む電極パッド 115 (115a ~ 115d) の全長は、例えば 160 ~ 170  $\mu\text{m}$  に形成する。この場合、接着層 118 に接合される拡張部 115A の端部の長さは、70 ~ 80  $\mu\text{m}$  である。

[0041] 本実施の形態では、ピエゾ抵抗素子がある梁部にかかる応力を均等にするために各梁端部から等距離になるように離し、等幅にする。以下、具体的に説明する。

[0042] 図 6 に、X 軸、Y 軸、Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子が、十字梁 113 上のどの位置に配置されているかの概略を示す。

[0043] 梁 113a には、X 軸方向用及び Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $z_1$ ,  $z_2$  が形成されている。同様に、梁 113c には、X 軸方向用及び Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $z_3$ ,  $z_4$  が形成されている。

[0044] X 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $x_1 \sim x_4$  と Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $z_1 \sim z_4$  は、梁 113a, 113c の長手方向 (X 方向) の同位置に並列に配置されている。よって、その対称性が確保されている。

[0045] 梁 113d, 113b には、Y 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $y_1 \sim y_4$  が形成されている。ここで各ピエゾ抵抗素子  $x_1 \sim x_4$ ,  $y_1 \sim y_4$ ,  $z_1 \sim z_4$  は、梁 113 における、枠 111 の近傍位置と、中心非可動部 114 の近傍位置に形成されている。つまり、ピエゾ抵抗素子  $x_1 \sim x_4$ ,  $y_1 \sim y_4$ ,  $z_1 \sim z_4$  は、加速度によって梁 113 が撓み易い、梁 113 の付け根部分に形成されている。

[0046] なお、本実施の形態では、X 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $x_1 \sim x_4$  と、Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $z_1 \sim z_4$  を同一の梁上に形成したが、本実施の形態の 3 軸加速度センサ 100 は構造上、X 軸と Y 軸は等価なので、Y 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $y_1 \sim y_4$  と Z 軸方向用のピエゾ抵抗素子  $z_1 \sim z_4$  を同一梁上の同位置に並列に配置してもよい。

[0047] 次に、加速度センサ１００の製造方法について説明する。

[0048] 図９は、加速度センサ１００の製造工程図である。図中、Ｓは各工程を示す。

[0049] 加速度センサチップ、表面キャップウエハ、及び裏面キャップウエハは、Ｓｉ基板を材料として、半導体プロセスにより製造する。加速度センサチップは、加速度センサ１００のセンサ部１１０を上部から覆うキャップ部１１７を構成する。表面キャップウエハは、キャップ部１１７及び接着層１１８を構成する。裏面キャップウエハは、加速度センサ１００のセンサ部１１０を底部から封止するキャップ部（図示略）を構成する。

[0050] 〈加速度センサチップ〉

Ｓ１：Ｓｉウエハ上に表面処理を行う。

[0051] Ｓ２：Ｓｉウエハをフォトリソとドライ・エッチングを用いて加工し、十字梁１１３を形成する。具体的には、Ｂ（ボロン）又はＰ（リン）といった不純物を、イオン・インプランテーションによってＳｉ基板中に注入することでピエゾ抵抗素子 $x_1 \sim x_4$ 、 $y_1 \sim y_4$ 、 $z_1 \sim z_4$ を形成する。また、ＳｉウエハのＳｉＯ<sub>2</sub>酸化膜上にＴＥＯＳ（tetra-ethyl-ortho-silicate）膜を形成する。ＴＥＯＳ膜の上に、フォト・レジストによりＡｌ配線を形成する。

[0052] Ｓ３：Ａｌ配線保護膜形成後のＳｉウエハに、ドライ・エッチングによって錘及び可撓部など構造体を形成する。

[0053] Ｓ４：十字梁１１３が形成された加速度センサウエハと、工程Ｓ２１，Ｓ２２で別途作製された表面キャップウエハと、工程Ｓ３１，Ｓ３２で別途作製された裏面キャップウエハとを接合する表裏面封止基板ボンディングを行う。本実施の形態では、加速度センサウエハ完成後に、加速度センサウエハと表面キャップウエハと裏面キャップウエハとを表裏面封止基板ボンディングしている。

[0054] 上記工程Ｓ４の表面封止基板ボンディングにおいて、表面キャップウエハを加速度センサウエハに接合する際、電極パッド１１５の拡張部１１５Ａと

接着層 118 とを重ねるようにアライメントを行いボンディングする。電極パッド 115 は、センサ部 110 の中央側に延長した拡張部 115A を有し、この拡張部 115A の枠 111 が接着層 118 を介して表面キャップウエハと接合される。すなわち、加速度センサウエハと表面キャップウエハとの接合は、枠 111 上の拡張部 115A の端部を含む A1 配線 116 領域が担う。このため、電極パッド 115 は、パッド本来の目的である十分な広さのワイヤボンディング領域を確保することができる。また、図 7 に示すように、接着層 118 は、デバイス面内の応力バランスを良くするために十字梁 113 から等距離に配置し、等幅の枠形状とする。

[0055] S5：研削処理により電極パッド 115（115a～115d）を露出させる。

[0056] S6：全数検査により合格した加速度センサをダイシングする。

[0057] S7：ダイシングした加速度センサに樹脂パッケージなどの後工程を施して製造工程を終了する。

[0058] 〈表面キャップウエハ〉

S21：Siウエハ上に熱酸化膜（ここではSiO<sub>2</sub>酸化膜）を形成する。

[0059] S22：熱酸化膜を形成したSiウエハ上に接着層 118 を形成する。作製された表面キャップウエハは、センサ部 110 を密閉空間に收容するキャップ部 117 として加速度センサウエハに接合される（工程 S4 又は S7 参照）。

[0060] 〈裏面キャップウエハ〉

S31：Siウエハ上に熱酸化膜（ここではSiO<sub>2</sub>酸化膜）を形成する。

[0061] S32：熱酸化膜を形成したSiウエハ上に接着層（図示略）を形成する。作製された裏面キャップウエハは、加速度センサウエハの底面に接合される（工程 S4 参照）。

[0062] 図 10 は、表面キャップウエハの製造工程図である。表面キャップウエハは、加速度センサ 100 のセンサ部 110 を上部から覆うキャップ部 117 である。

- [0063] キャップウエハは、図10Aに示すように、例えばS i ウエハを材料として、半導体プロセスにより製造する。
- [0064] S 4 1 : S i ウエハ1 1 7 a上に熱酸化膜（ここではS i O<sub>2</sub>酸化膜）1 1 9を形成する（図10B参照）。
- [0065] S 4 2 : S i ウエハのS i O<sub>2</sub>酸化膜1 1 9上にポリイミド等の接着層1 1 8 aを塗布する（図10C参照）。
- [0066] S 4 3 : S i ウエハのS i O<sub>2</sub>酸化膜1 1 9上に、フォト・レジストにより接着層1 1 8 aをパターニングする（図10D参照）。パターニング後は、接着層1 1 8となる。図7及び図8に示すように、接着層1 1 8パターンは、電極パッド1 1 5の拡張部1 1 5 Aの端部で、かつキャップ部1 1 7周囲を取り囲む形状である。
- [0067] S 4 4 : 接着層1 1 8が接着されたS i ウエハ1 1 7 aに対して、ウエハボンディング時に枠1 1 1上の電極パッド1 1 5を露出させるためのエッチングを行う（図10E参照）。すなわち、接着層1 1 8のパターニングを完成させた後、接着層1 1 8が枠形状にパターニングされた後に電極パッド1 1 5を露出させるためのエッチングを行う。エッチング後は、S i ウエハ1 1 7 bとなる。
- [0068] S 4 5 : 上記表面キャップウエハを加速度センサウエハに接合するウエハボンディングを行う。特に、電極パッド1 1 5の拡張部1 1 5 Aと接着層1 1 8とを重ねるようにアライメントを行いボンディングする。
- [0069] S 4 6 : ウエハボンディング後のS i ウエハ1 1 7 bを研削して電極パッド1 1 5を露出させ（図10F参照）、キャップウエハ作製フローを終了する。
- [0070] 図10では、接着層1 1 8のパターニングを完成させた後、すなわち接着層1 1 8が枠形状にパターニングされた後に電極パッド1 1 5を露出させるためのエッチングを行っている。図11の変形例も可能である。
- [0071] 図11は、表面キャップウエハの他の製造工程図である。図10と同一工程には同一番号を付している。

- [0072] S 4 3' : S i ウエハの S i O<sub>2</sub>酸化膜 1 1 9 上に、フォト・レジストにより接着層 1 1 8 a の中央部のみをパターンニングする（図 1 1 D 参照）。このパターンニング後は、接着層 1 1 8 b となる。
- [0073] S 4 4' : 中央部のみをパターンニングされた接着層 1 1 8 b が接着された S i ウエハ 1 1 7 a に対して、接着層 1 1 8 b の枠外側と S i ウエハ 1 1 7 b のパッド露出部を継続してエッチングを行う（図 1 1 E 参照）。パターンニング後は、接着層 1 1 8 となる。図 7 及び図 8 に示すように、接着層 1 1 8 パターンは、電極パッド 1 1 5 の拡張部 1 1 5 A の端部で、かつキャップ部 1 1 7 周囲を取り囲む形状である。また、電極パッド 1 1 5 を露出させるためのエッチングも同時に完了する。
- [0074] 図 1 1 では、デバイス内部にかかる接着層 1 1 8 a の枠中央部のみパターンニングした後に、接着層 1 1 8 b の枠外側と S i ウエハ 1 1 7 b のパッド露出部を継続してエッチングを行っている。
- [0075] 図 1 1 の工法によれば、電極パッド 1 1 5 の露出エッチ部と接着層 1 1 8 b の枠外側を同じ面にすることができ、電極パッド 1 1 5 のワイヤボンディング領域を大きく確保することができ、又はデバイスサイズを小さくすることができる。
- [0076] 以上詳細に説明したように、本実施の形態の加速度センサ 1 0 0 は、加速度検出素子と枠 1 1 1 に形成された電極パッド 1 1 5（1 1 5 a ~ 1 1 5 d）とを接続する A l 配線 1 1 6 とからなるセンサ部 1 1 0 と、センサ部 1 1 0 に実装されてセンサ部 1 1 0 を密閉空間に収容するキャップ部 1 1 7 と、センサ部 1 1 0 とキャップ部 1 1 7 とを接合する接着層 1 1 8 とを備え、電極パッド 1 1 5 は、センサ部 1 1 0 の密閉空間の方向に拡張された拡張部 1 1 5 A を有し、キャップ部 1 1 7 は、拡張部 1 1 5 A の端部と積層される接着層 1 1 8 によりセンサ部 1 1 0 と接合する。接着層 1 1 8 と電極パッド 1 1 5 の拡張部 1 1 5 A が重なるようにキャップウエハとデバイスウエハを接合する。これにより、以下の効果を得ることができる。
- [0077] （１）電極パッド 1 1 5 の拡張部 1 1 5 A の端部と積層される接着層 1 1

8が、センサ部110を枠形状で取り囲むことにより、デバイスウエハのA1配線116を保護することができる。特に、電極パッド115の拡張部115Aと重ねてキャップウエハを接合することで、A1配線116（数 $\mu\text{m}$ ～数十 $\mu\text{m}$ ）を全て物理的、化学的に保護することができ、吸湿性を有する樹脂パッケージングを行った場合でもA1配線116の信頼性を確保することができる。また、樹脂パッケージングは、セラミックパッケージと比較して生産性、コスト面でメリットがある。よって、信頼性を確保しながら生産性、コスト面の向上を図ることができる。

[0078] （2）キャップ部117を外側に広げることなく、電極パッド115のワイヤボンディング領域を確保することができる。樹脂モールド封止前に外部に露出している部分は、キャップチップとデバイスチップのシリコンとデバイス上の電極パッド115（幅約100 $\mu\text{m}$ ）のみである。

[0079] （3）接着層パターンを十字梁113から等距離に離隔し、等幅の枠形状とすることで、デバイス面内で応力バランスを良くし、応力によるデバイス特性（オフセット電圧、感度）の悪化を防ぐことができる。

[0080] （4）接着層118は、デバイス材料のシリコンの熱膨張係数（ $2.5 \sim 4.5 \times 10^{-6}/\text{K}$ ）に近い係数をもつ接着材料を用いることで、熱応力によるデバイス特性の悪化を防ぐことができる。

[0081] 以上、本発明の実施の形態について述べたが、本発明は上記実施の形態に限定されることなく、本発明の技術的思想に基づいて各種の変更が可能であり、本発明がこれらに及ぶことは当然である。

[0082] 上記実施の形態では、3軸加速度センサに適用した例であるが、同様の構成により、半導体加速度センサ全般に適用することができる。

[0083] また、上記実施の形態では、加速度センサという名称を用いたが、これは説明の便宜上であり、3軸加速度センサ、半導体センサ等であってもよい。

[0084] 2009年6月26日出願の特願2009-152269の日本出願に含まれる明細書、図面及び要約書の開示内容は、すべて本願に援用される。

**産業上の利用可能性**

[0085] 本発明の加速度センサは、例えばゲームコントローラ等の玩具や、自動車の衝撃検出装置、ハードディスクの落下検知装置、携帯電話機の入力装置等の種々の装置に広く適用し得る。

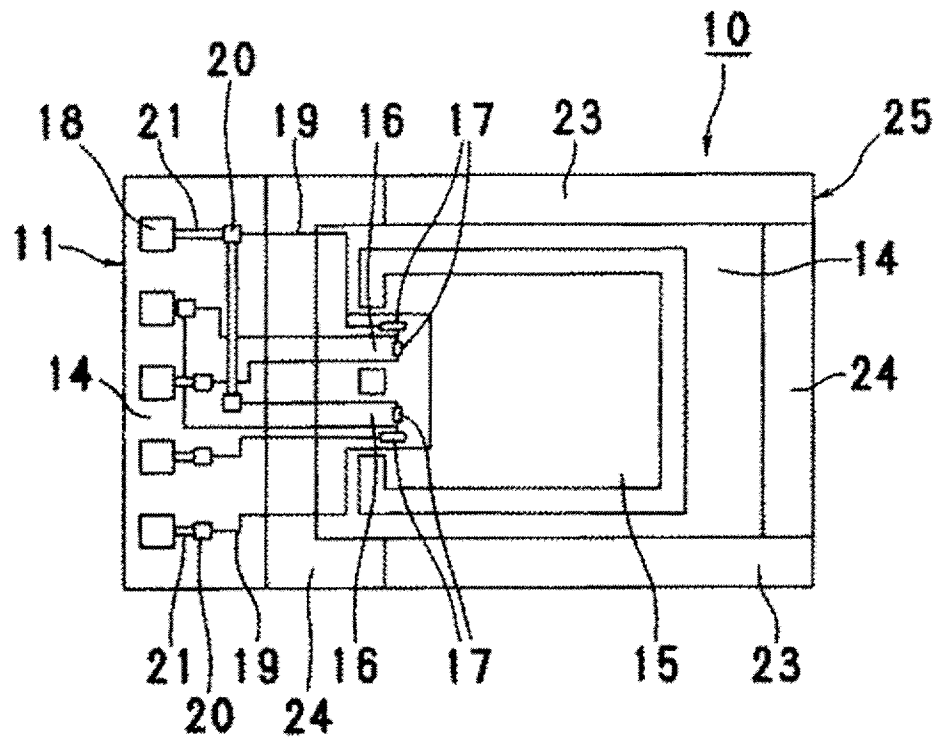
### 符号の説明

[0086]   1 0 0   加速度センサ  
          1 1 0   センサ部  
          1 1 1   枠  
          1 1 2 a ~ 1 1 2 d   錘  
          1 1 1, 1 1 3 a ~ 1 1 3 d   梁  
          1 1 5, 1 1 5 a ~ 1 1 5 d   電極パッド  
          1 1 6   A I 配線  
          1 1 7   キャップ部  
          1 1 8   接着層  
          x 1 ~ x 4   X軸方向用のピエゾ抵抗素子  
          y 1 ~ y 4   Y軸方向用のピエゾ抵抗素子  
          z 1 ~ z 4   Z軸方向用のピエゾ抵抗素子

## 請求の範囲

- [請求項1]            枠部と、  
                      錘部と、  
                      前記枠部と前記錘部とを連結する梁部と、  
                      前記梁部上に形成された加速度検出素子と、前記枠部に形成された  
電極パッドとを接続する金属配線とを有するセンサ部と、  
                      前記センサ部上に配置され、該センサ部に密閉空間を形成するキャ  
ップ部と、  
                      前記センサ部と前記キャップ部とを接合する接着層とを備え、  
                      前記電極パッドは、前記密閉空間の方向に拡張された拡張部を有し  
、  
                      前記キャップ部は、前記拡張部の少なくとも一部と積層される前記  
接着層により前記センサ部と接合する加速度センサ。
- [請求項2]            前記拡張部は、前記金属配線に接続される端部が前記接着層と積層  
される請求項1記載の加速度センサ。
- [請求項3]            前記接着層は、前記センサ部を取り囲み、かつ前記梁部から等距離  
に離隔する枠形状である請求項1記載の加速度センサ。
- [請求項4]            前記接着層は、前記センサ部を取り囲み、かつ等幅の枠形状である  
請求項1記載の加速度センサ。
- [請求項5]            前記接着層は、前記枠部又は前記キャップ部の材料の熱膨張係数に  
近い熱膨張係数をもつ接着材料からなる請求項1記載の加速度センサ  
。

[図1]



[図2]

図2A

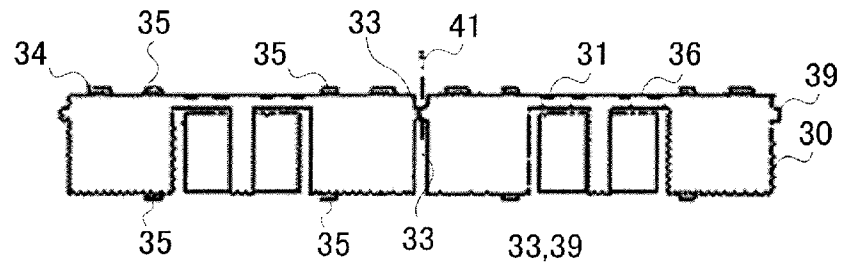
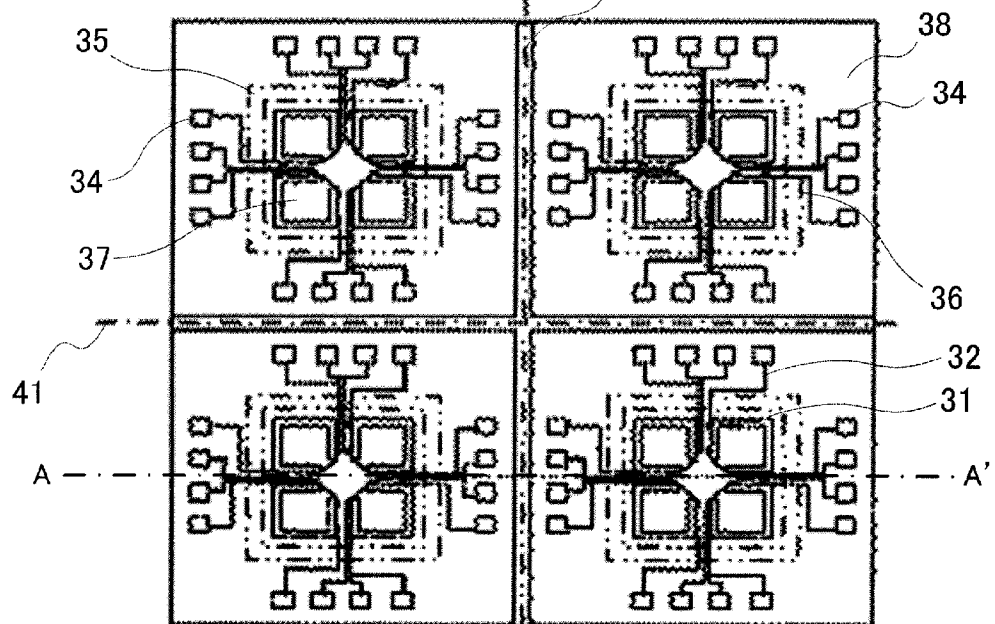
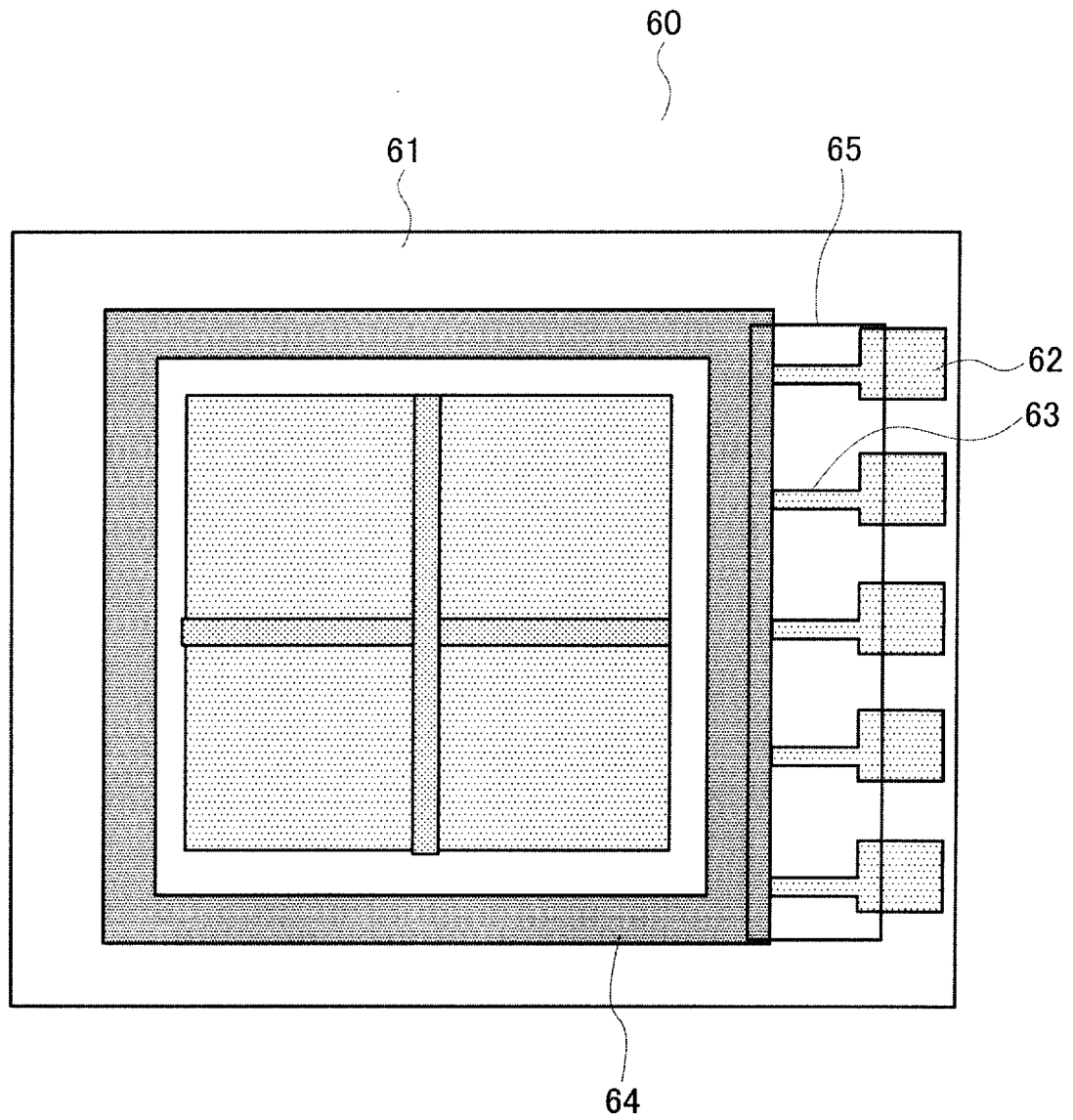


図2B

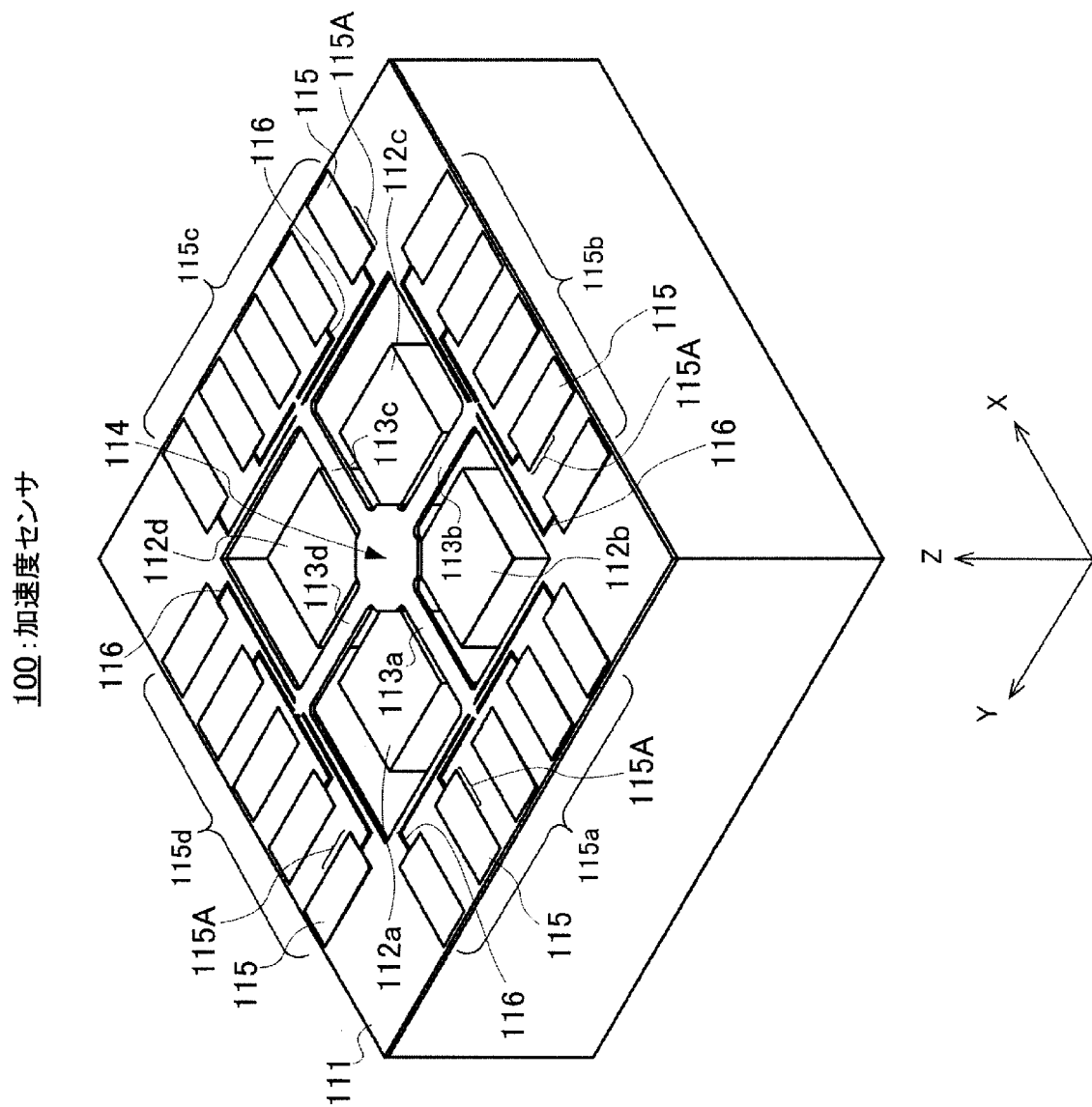




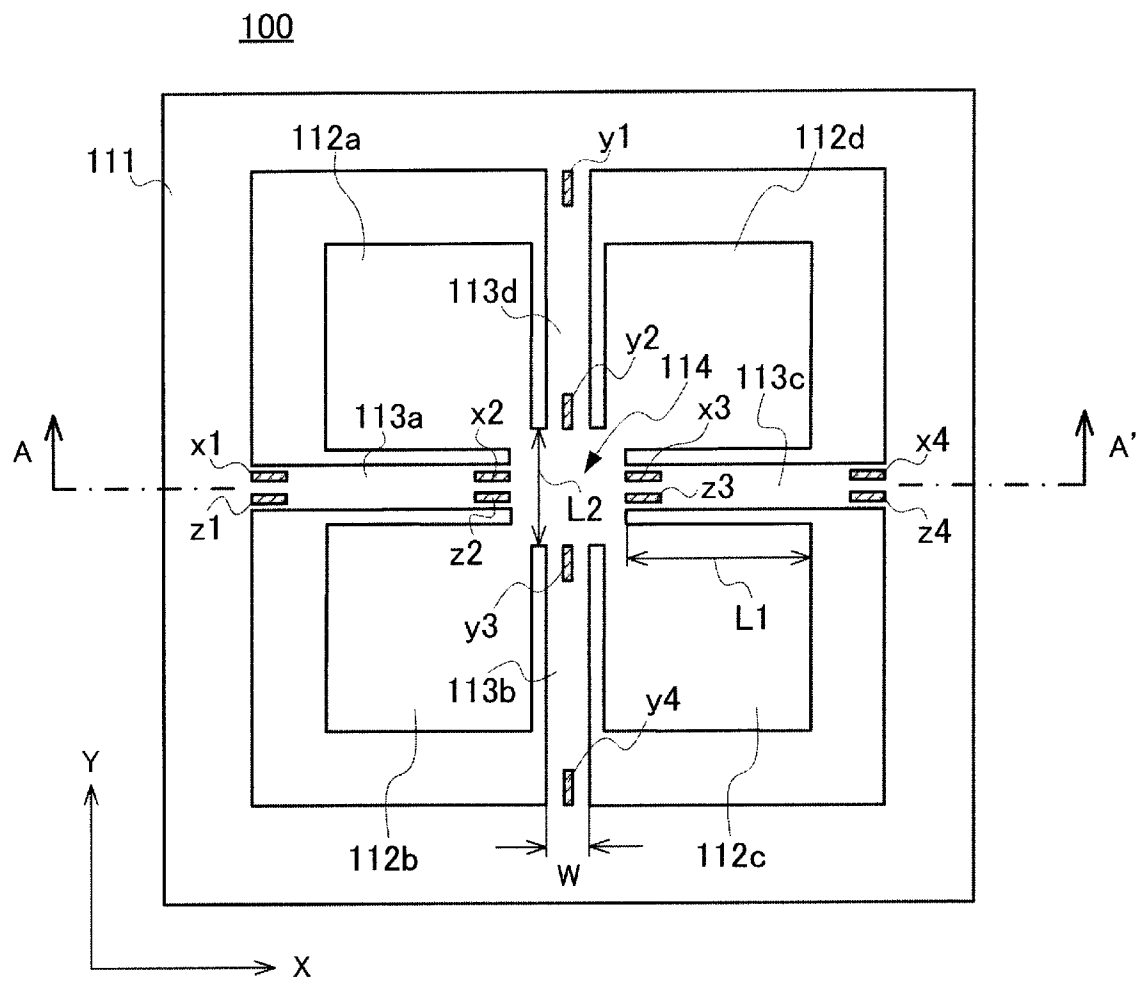
[図4]



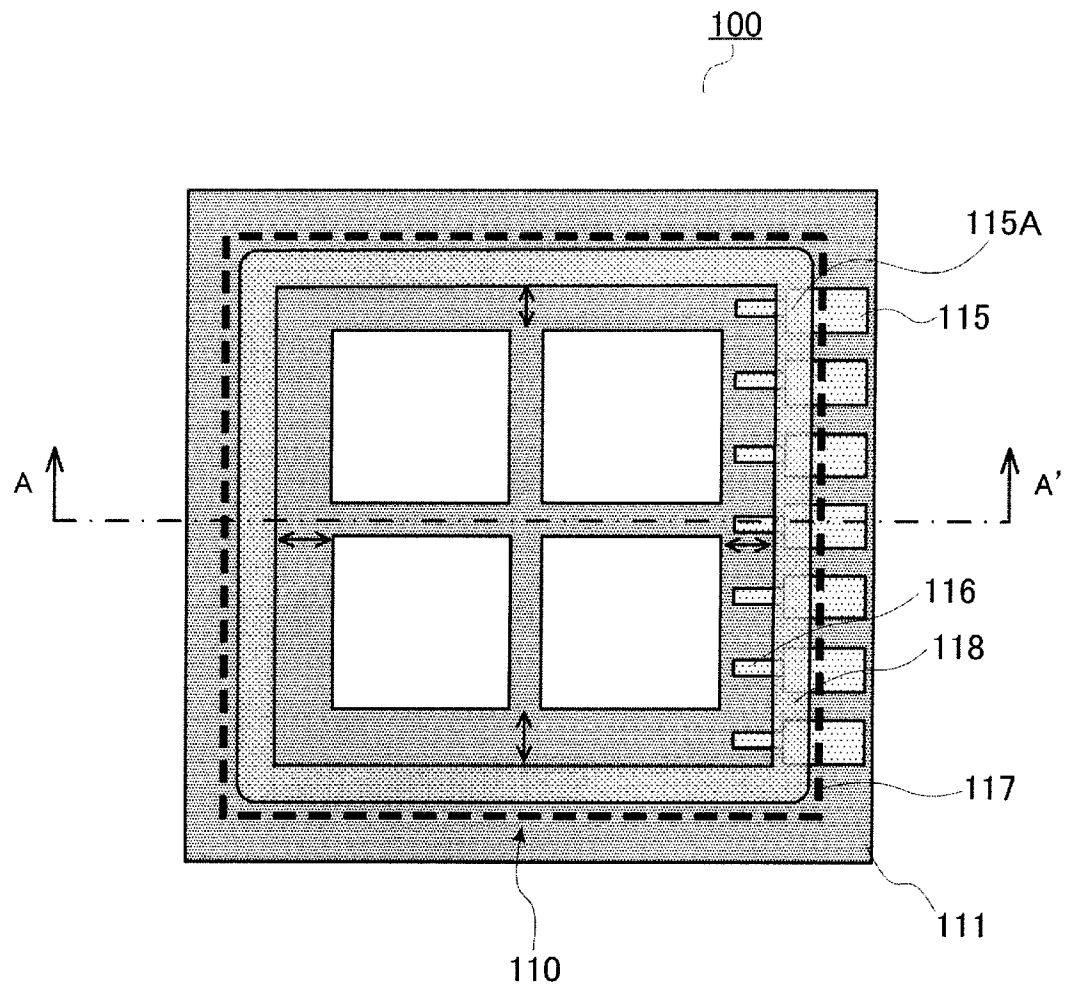
[図5]



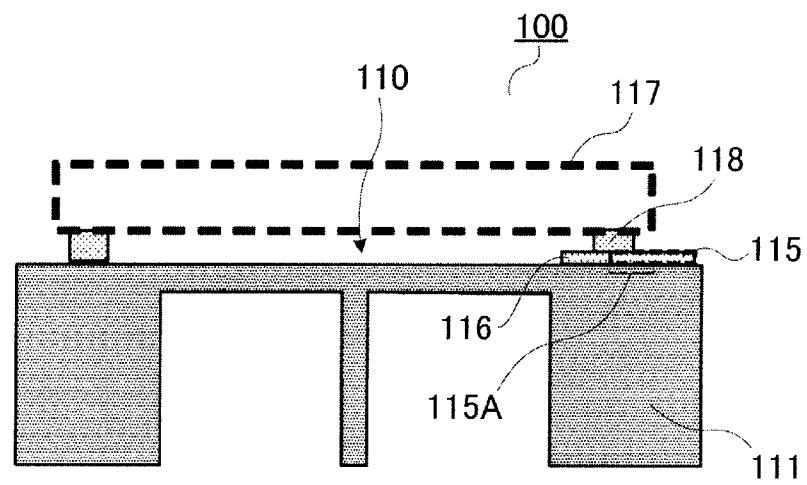
[図6]



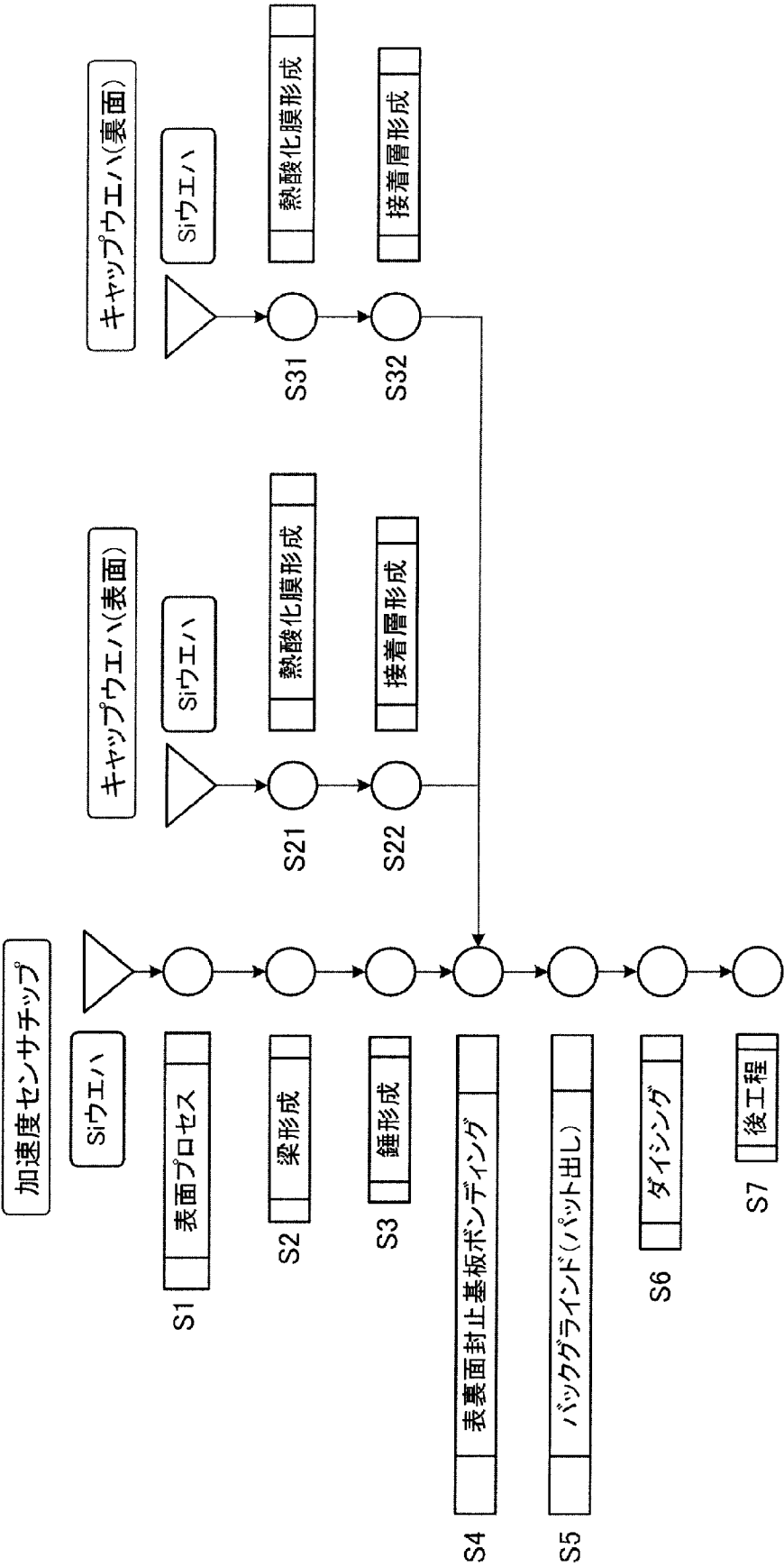
[図7]



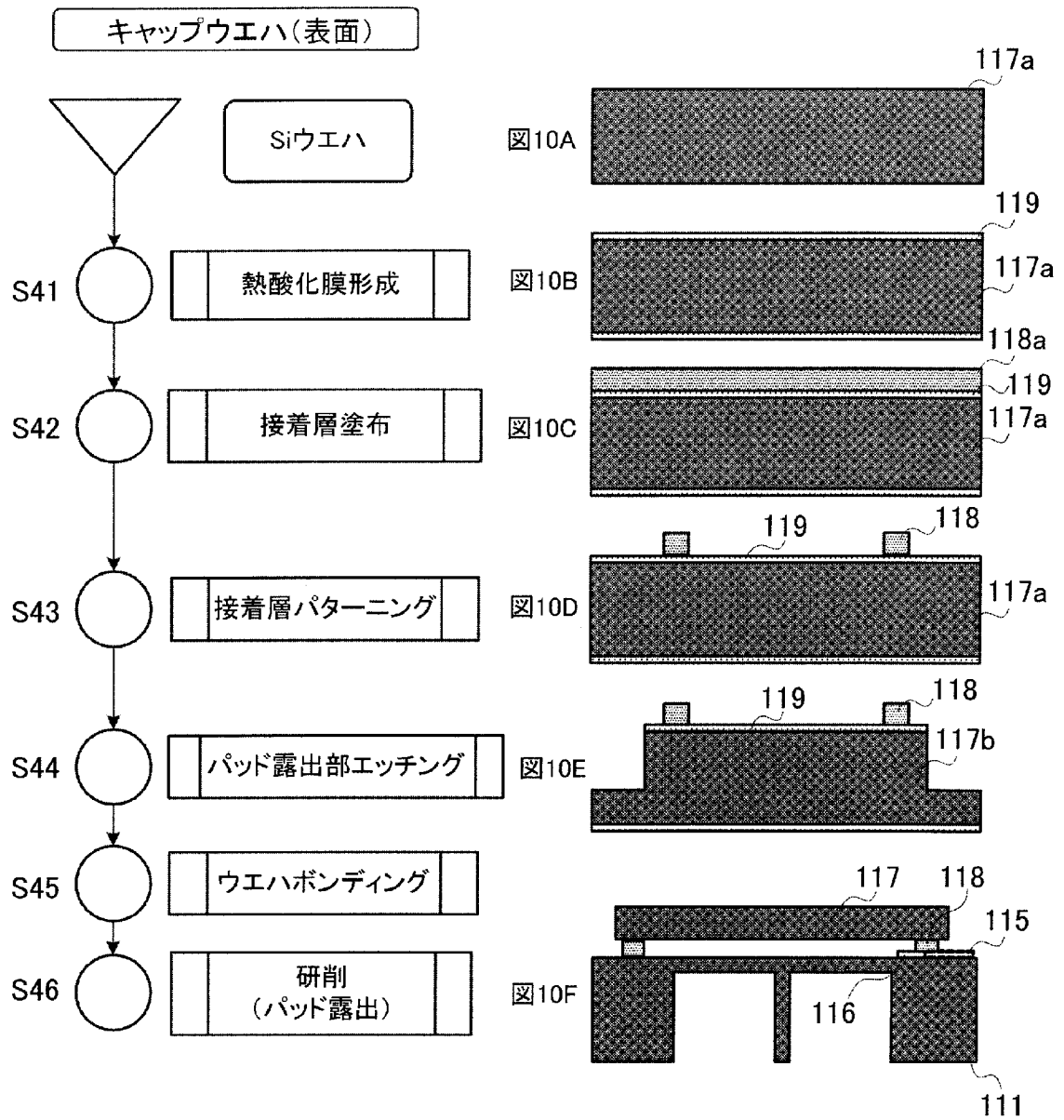
[図8]



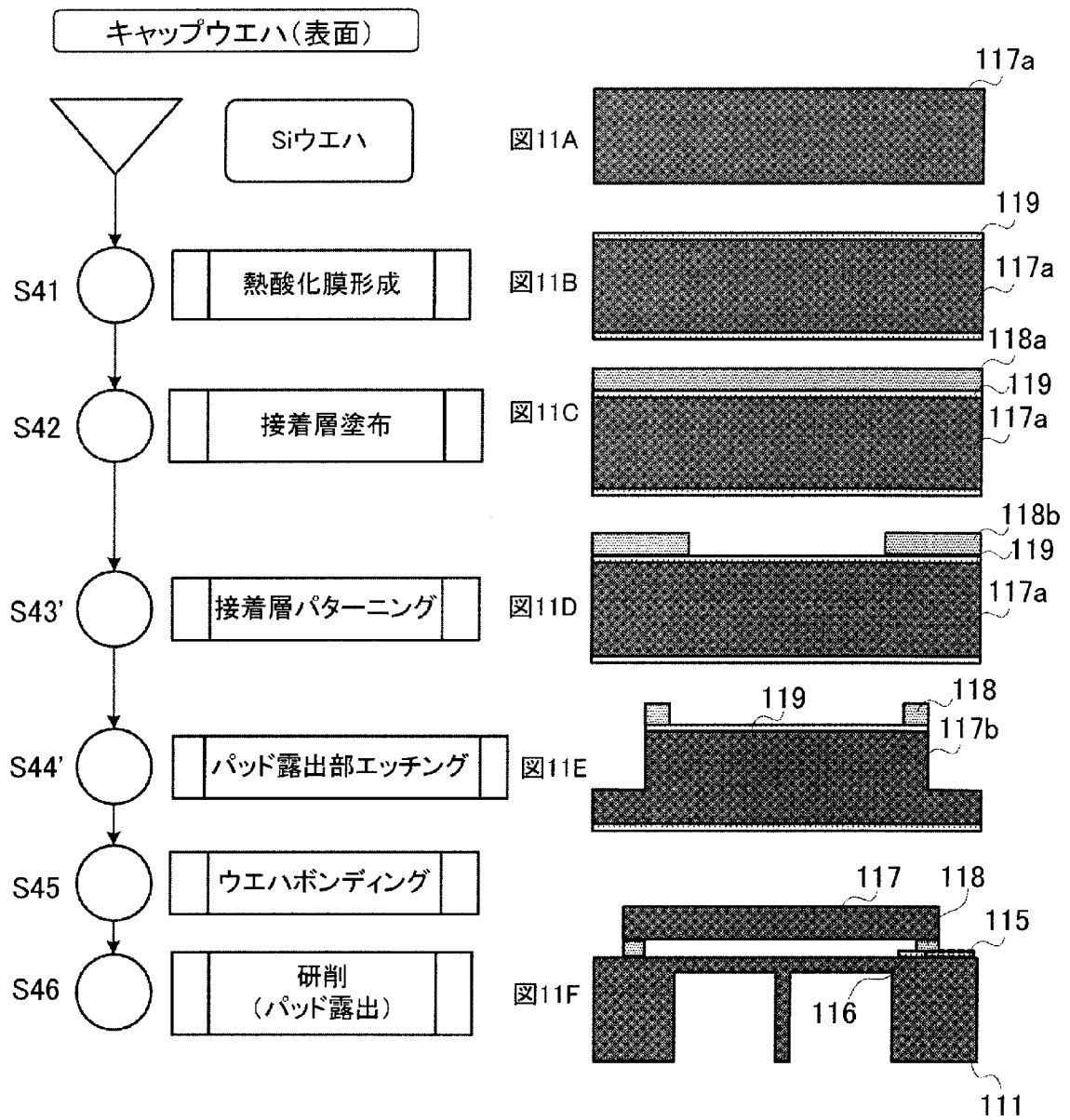
[図9]



[図10]



[図11]



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/003912

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G01P15/08(2006.01)i, G01P15/12(2006.01)i, H01L29/84(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01P15/08, G01P15/12, H01L29/84

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

|                           |           |                            |           |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho       | 1922-1996 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2010 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2010 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2010 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                    | Relevant to claim No. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| X         | JP 2006-295149 A (Citizen Watch Co., Ltd.),<br>26 October 2006 (26.10.2006),<br>paragraphs [0021], [0050] to [0056], [0063];<br>fig. 14 to 16<br>& US 2006/0219025 A1 | 1-2                   |
| X         | JP 2007-263762 A (Matsushita Electric Works,<br>Ltd.),<br>11 October 2007 (11.10.2007),<br>paragraphs [0019] to [0064]; fig. 1 to 6<br>(Family: none)                 | 1-2                   |
| A         | JP 10-019924 A (Murata Mfg. Co., Ltd.),<br>23 January 1998 (23.01.1998),<br>entire text; all drawings<br>(Family: none)                                               | 1-2                   |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
25 August, 2010 (25.08.10)Date of mailing of the international search report  
07 September, 2010 (07.09.10)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2010/003912

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                  | Relevant to claim No. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         | JP 2001-305152 A (Fuji Electric Co., Ltd.),<br>31 October 2001 (31.10.2001),<br>paragraphs [0038] to [0059]<br>& US 2001/0040262 A1 | 1-2                   |

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2010/003912

## Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
  
2. ☐ Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
  
3. ☐ Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

## Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

The invention in claims 1 - 2 cannot be considered to be novel in the light of the invention described in the document 1 (JP 2006-295149 A (Citizen Watch Co., Ltd.), 26 October 2006 (26.10.2006), paragraphs [0021], [0050] - [0056], [0063], fig. 14 - 16, & US 2006/0219025 A1), and does not have a special technical feature.

(continued to extra sheet)

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
  
4. ☒ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:  
1 - 2

### Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2010/003912

Continuation of Box No.III of continuation of first sheet (2)

Therefore, four inventions (invention groups) having special technical features as indicated below are involved in claims.

Meanwhile, the invention in claims 1 - 2 having no special technical feature is classified into invention 1.

(Invention 1) the invention in claims 1 - 2 having no special technical feature

(Invention 2) the invention in claim 3

(Invention 3) the invention in claim 4

(Invention 4) the invention in claim 5

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. G01P15/08 (2006.01)i, G01P15/12 (2006.01)i, H01L29/84 (2006.01)i

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (I P C))

Int.Cl. G01P15/08, G01P15/12, H01L29/84

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 日本国実用新案公報   | 1 9 2 2 - 1 9 9 6 年 |
| 日本国公開実用新案公報 | 1 9 7 1 - 2 0 1 0 年 |
| 日本国実用新案登録公報 | 1 9 9 6 - 2 0 1 0 年 |
| 日本国登録実用新案公報 | 1 9 9 4 - 2 0 1 0 年 |

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

## C. 関連すると認められる文献

| 引用文献の<br>カテゴリー* | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                | 関連する<br>請求項の番号 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| X               | JP 2006-295149 A (シチズン時計株式会社), 2006. 10. 26<br>段落【0021】、【0050】 - 【0056】、【0063】、第 14-16 図<br>& US 2006/0219025 A1 | 1-2            |
| X               | JP 2007-263762 A (松下電工株式会社), 2007. 10. 11<br>段落【0019】 - 【0064】、第 1-6 図<br>(ファミリーなし)                              | 1-2            |

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの  
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの  
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)  
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献  
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&amp;」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

2 5 . 0 8 . 2 0 1 0

国際調査報告の発送日

0 7 . 0 9 . 2 0 1 0

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (I S A / J P)

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5

東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)

續山 浩二

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 2 1 6

2 F

4 4 5 4

| C (続き) . 関連すると認められる文献 |                                                                                   |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                 | 関連する<br>請求項の番号 |
| A                     | JP 10-019924 A (株式会社村田製作所)、1998.01.23<br>全文、全図<br>(ファミリーなし)                       | 1-2            |
| A                     | JP 2001-305152 A (富士電機株式会社)、2001.10.31<br>段落【0038】－【0059】<br>& US 2001/0040262 A1 | 1-2            |

## 第Ⅱ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☐ 請求項 \_\_\_\_\_ は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。  
つまり、
2. ☐ 請求項 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求項 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

## 第Ⅲ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところの国際調査機関は認めた。

請求項1－2に係る発明は、文献1（JP 2006-295149 A（シチズン時計株式会社）、2006.10.26、段落【0021】、【0050】－【0056】、【0063】、第14－16図、& US 2006/0219025 A1）に記載された発明に対して新規性が認められず、特別な技術的特徴を有しない。したがって、請求の範囲には、以下の特別な技術的特徴を有する4つの発明（群）が含まれる。

なお、特別な技術的特徴を有しない請求項1－2に係る発明は、発明1に区分する。

- （発明1）特別な技術的特徴を有しない請求項1－2に係る発明
- （発明2）請求項3に係る発明
- （発明3）請求項4に係る発明
- （発明4）請求項5に係る発明

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。
4. ☒ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。

請求項1－2

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあったが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかった。
- ☐ 追加調査手数料の納付はあったが、異議申立てはなかった。